WinCom Mitspeichern
Dateiname: RECH-ERG.DOW
Zeit / Datum: 15:41:51 11. October 2000

PN : JP 0004145406 AA

PC : JP AC : JP

AN: 269836 AD: 08.10.1990 PUB: 19.05.1992 ICM: G02B 7/38

ICS: ***G01B 11/24***

G02B 7/28 G02B 21/00

IN : YOSHIMA MASAYUKI

PA : NEC CORP

TI: AUTOFOCUS MICROSCOPE AND ***THREE***-DIMENSIONAL SHAPE MEASURING INSTRUMENT USING THEREOF

AB: PURPOSE: To enable an autofocus microscope to surely ***focus*** to an object deviated from the central position by enabling the microscope to make auto-focusing operation in an arbitrary area in the visual field of the microscope.

CONSTITUTION: This autofocus microscope is provided with an optical unit 7 constituted of the 1st and 2nd optical systems 1 and 4 and a set to two-dimensional photoreceptor elements 6 and 6' which are arranged so that their detecting areas can be made equal to each other on the two image forming surfaces of the optical system 4, a driving mechanism 8, picture extraction circuits 9 and 9' which extract the same area in the visual field of the microscope from the elements 6 and 6', ***contrast*** detection circuits 10 and 10' which

other on the two image forming surfaces of the optical system 4, a driving mechanism 8, picture extraction circuits 9 and 9' which extract the same area in the visual field of the microscope from the elements 6 and 6', ***contrast*** detection circuits 10 and 10' which integrate absolute values of the output differences between adjacent picture elements against each extracted picture, and a ***contrast*** difference detection circuit 11 which finds the output difference between the circuits 10 and 10'. A ***focus*** control circuit 12 moves the unit 7 in accordance with the output of the circuit 11 and stops the unit 7 when the outputs of both circuits 10 and 10' become higher than a prescribed level and, at the same time, the output of the circuit 11 becomes lower than a prescribed level by discriminating that focusing is completed.

COPYRIGHT: (C) 1992, JPO& Japio

ICP: G02B 7/38

19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

② 公開特許公報(A) 平4-145406

®Int. Cl. ⁵

識別記号

庁内整理番号

③公開 平成4年(1992)5月19日

G 02 B 7/38 G 01 B 11/24 G 02 B 7/28 21/00

101

9108-2F

7246-2K 7811-2K 7811-2K

G 02 B 7/11

E J

(全9頁)

審査請求 未請求 請求項の数 3

❷発明の名称

オートフォーカス顕微鏡およびオートフオーカス顕微鏡を用いた三 次元形状測定装置

②特 願 平2-269836

②出 願 平2(1990)10月8日

⑩発明者 與鳥

政 幸

東京都港区芝5丁目7番1号 日本電気株式会社内

⑪出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目7番1号

四代 理 人 弁理士 内 原 晋

明細 曹

1. 発明の名称

オートフォーカス顕微鏡およびオートフォーカス顕微鏡を用いた三次元形状測定装置

2. 特許請求の範囲

(1) 対物鏡筒部を有する第1の光学系と、前記第 1の光学系から前焦点後焦点の状態で結像と、 る光路差プリズムを有する第2の光学系の2の光学系の2の光学系の2つの結像面におり対の2 領域が等しくなるように配置された1対の2次元受光素子と、前記第1の光学系、第2の光学系 系および2次元受光素子で構成されたので発 系および2次元受光素子で構成されたとの表 ニットを光軸方向に移動させる駆動機構と、域 記1対の2次元受光素子から任意の同一領対 記1対の2次元受光素子がら任意の同一対対の 記1対の2次元受光素子がら任意の同一対対の 記1対の2次元受光素子がら任意の同一対対の 記1対の2次元受光素子がら任意の同一対対の に対する1対の画像抽出回路と、前記1対の 像抽出する1対の画像に対ける1 は対し回路と、前記1対のコントラスト検出回路と、前記1対のコントラスト検出回路と、前記1対のコントラスト検出の ラスト検出回路の出力差を求めるコントラスト 差検出回路と、前記コントラスト差検出回路の 出力に応じて前記光学ユニットを移動させて所 記1対のコントラスト検出回路の出力が共に所 定のレベル以上であり、かつ前記コントラスト 差検出回路の出力が所定のレベル以下になった 時に合焦したと判断し前記光学ユニットを停止 させる合焦制御回路とを含むことを特徴とする オートフォーカス顕微鏡。

(2) 対物鏡筒部を有する第1の光学系と、前記第 1の光学系から前焦点後焦点の状態で結像させ る光路差プリズムを有する第2の光学系と、前 記第2の光学系の2つの結像面におのおのと検出 領域が等しくなるように配置された1対の2次元受光素子と、前記第1の光学系、第2の光学 系および2次元受光素子で構成された光学ユニットを光軸方向に移動させる駆動機構と、前 記1対の2次元受光素子それぞれの検出エリア を格子状に等分割し対応する同一領域を顧次抽 出する1対の画像抽出回路と、前記1対の画像 抽出回路それぞれで抽出された画像に対して隣 り合う画素の出力差の絶対値を積分する1対の コントラスト検出回路と、前記1対のコントラ スト検出回路の出力差を求めるコントラスト差 検出回路と、前記コントラスト差検出回路の出 力に応じて前記光学ダニットを移動させ前記コ ントラスト差検出回路の出力が所定のレベル以 下になった時に合焦信号を出力し前記画像抽出 回路に次の画像抽出指令を行う合焦制御回路と、 前記合焦制御回路の合焦信号に同期して前記1 対のコントラスト検出回路の出力和とその時の 前記画像抽出回路が選択抽出した画像領域を同 時にメモリしていき前記2次元受光素子の全分 割領域での合焦操作終了後に得られた出力和の 中でその出力が最大となる画像領域に再度合焦 させるように前記合焦制御回路に指令を出す合 焦判定回路とを含むことを特徴とするオート フォーカス顕微鏡。

(3) A. 接眼鏡簡部を有する第1の光学系と、前 記第1の光学系から前焦点後焦点の状態で結像

テージ

E. 前記オートフォーカスコントローラに合焦 領域の指定および合焦指令を行うと共に前記 オートフォーカスコントローラからの合焦信号 に同期してその時の2ステージの座標および合 焦領域のXY座標を読み取り、前記XYステー ジを駆動させる信号処理部

上記A-Eを含むことを特徴とするオートフォーカス顕微鏡を用いた三次元形状測定装置。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明はオートフォーカス顕微鏡に関し、特に 顕微鏡視野に対して小さな物体を観察する場合の オートフォーカス顕微鏡およびオートフォーカス 顕微鏡を用いた三次元形状測定装置に関する。

[従来の技術]

第10図は従来のオートフォーカス顕微鏡の一 例を示す構成図である。

対物鏡筒を有する第1の光学系1と、第1の光

させる光路差プリズムを有する第2の光学系と、 前記第2の光学系の2つの結像面におのおの検 出領域が等しくなるように配置された1対の2 次元受光素子とで構成された光学ユヒット

- B. 前記光学ユニットを光軸方向に移動するスケールを有する 2 ステージ

学系1から前焦点後焦点の状態で結像させる光路 差プリズム3を有する第2の光学系4と、第2の 光学系4の2つの結像面に検出領域が等しくなる ように対応して配置された1組の1次元受光素子 40,40′と、第1の光学系1,第2の光学系 4 および 1 次元受光素子 4 0 , 4 0 ′で構成され た光学ユニット44を光軸方向に移動する駆動機 構8と、1次元受光素子40,40′それぞれの 隣り合う画素の出力差の絶対値を積分する1組の コントラスト検出回路41.41′と、1組のコ ントラスト検出回路41,41′の出力差を求め るコントラスト差検出回路42と、コントラスト 差検出回路42の出力に応じて駆動機構8により 光学ユニット44を移動させ1組のコントラスト 検出回路41,41′の出力が共に所定のレベル 以上であり、かつコントラスト差検出回路42の 出力が所定のレベル以下になった時に合焦したと 判断し光学ユニット44を停止させる合焦制御回 路43とを備えている。また、第2の光学系4に 設置されているハーフミラー2は、第1の光学系 1からの光を光路差プリズム 3と接眼光学系 5 に分割するためのものである。

第11図(a)、(b)は第10図で示したオートフォーカス顕微鏡によるオートフォーカス操作を説明するための平面図である。顕微鏡視野13のほぼ中央に対応して1次元受光素子40,40′が位置しているため第11図(a)のように対象物14が1次元受光素子40,40′に対応する位置から大きく外れた位置にあると十分なコントラスト信号が得られず合焦できないため第11図(b)のように対象物14を視野13の中央部に位置合わせする必要がある。

第12図は従来のオートフォーカス顕微鏡を用いた三次元形状測定装置の一例を示す構成図である。第12図に示す三次元形状測定装置は、光学コニット44と、駆動機構8と光学コニット44の1対の1次元受光素子40,40′それぞれについて隣り合う画素の出力差の絶対値を積分する1対のコントラスト検出回路50の出力差を求めるコントラ

2つのユニットA、Bで構成された対象物57のユニットA、B間の段差を測定する場合、顕微鏡視野56のほぼ中央に置かれたフォーカンング用1次元受光素子40、40′に対して第13図(a)、(b)のようにユニットA、ユニットBがそれぞれ重なるように位置合わせしたのちオートフォーカスをかけ、この2つの場合の2座標の差からユニットA、B間の段差を求める。この場合、第13図(c)のように1次元受光素子40、40′に対してユニットA、B両ユニットが重なるとユニットA、B間の中間位置で合無するため1次元受光素子40、40′に対して対象物57の位置調整が必要である。

また、第14図に示すリードフレーム58の高さを側定する場合は、従来の技術では何本かの平均的な高さ側定となり、個々のリードフレーム580高さを側定するためには隣接するリードフレーム58と重ならない程度まで倍率を上げる必要が出てくる。但し、高倍率だと対象リードフレームの認識が困難となってくる。

スト差検出回路51と、コントラスト差検出回路 51の出力に応じて駆動機構8により光学ユニッ ト44を移動させ1対のコントラスト検出回路 50の出力が共に所定のレベル以上であり、かつ コントラスト差検出回路51の出力が所定のレベ ル以下になった時に合焦信号を出し光学ユニット 44を停止させる合焦制御回路52とで構成され るオートフォーカスコントローラ53(以下コン トローラ53と称す)と、測定対象物を載せるス ケールを有するXYステージ54と(駆動機構8 が2ステージに対応)、コントローラ53の上位 に位置しコントローラ53に合焦指令を行うと共 にコントローラ53からの合焦信号によりその時 の駆動機構8による2方向の座標およびXYス テージ54の座標を読み取る三次元形状認識機能 と、 X Y ステージ 5 4 を駆動させる機能を有する 信号処理部55とを備えている。

第13図(a)、(b)、(c)、第14図は第12図で示す三次元形状測定装置で形状測定を行う手法を説明するための平面図である。

[発明が解決しようとする課題]

上述した従来のオートフォーカス顕微鏡は、コントラスト信号校出用1次元受光素子が顕微鏡は、コントラスト信号校出用1次元受光素子が顕微鏡視野内のほぼ中央に対応して配置され検出領域が限定されているため、対象物が1次元受光素子から外れた位置にセットされると十分なコントラスト信号が得られず合焦できない上、対象物の位置調整を行う場合もピントがずれているため対象物の認識が困難で目的とする対象物に合焦させるために時間と労力を要するという欠点があった。

また、上述した従来の三次元測定装置は、オートフォーカス用1次元受光素子が顕微鏡視野内に対応して配置され検出領域が限定を各場でいるため、顕微鏡視野内における対象物のの高さを測定するためには、測定箇所を顕微るでの高さを測定するためには、測定箇所を顕微るで、1次受光素子で検出する領域内でのコントラスト出力で合焦させるため1次元受光素子の検出なりでの高さ測定ができないという欠点があった。6個々の高さ測定ができないという欠点があった。

・ [課題を解決するための手段]

本発明のオートフォーカス顕微鏡は、対物鏡筒 部を有する第1の光学系と、前記第1の光学系か ら前焦点後焦点の状態で結像させる光路差プリズ ムを有する第2の光学系と、前記第2の光学系の 2 つの結像面におのおの検出領域が等しくなるよ うに配置された1対の2次元受光素子と、前記第 1の光学系、第2の光学系および2次元受光素子 で構成された光学ユニットを光軸方向に移動させ る駆動機構と、前記1対の2次元受光素子から任 意の同一領域を抽出する1対の画像抽出回路と、 前記1対の画像抽出回路それぞれで抽出された画 像に対して隣り合う画素の出力差の絶対値を積分 する1対のコントラスト検出回路と、前記1対の コントラスト検出回路の出力差を求めるコントラ スト差検出回路と、前記コントラスト差検出回路 の出力に応じて前記光学ユニットを移動させ前記 1 対のコントラスト検出回路の出力が共に所定の レベル以上でありかつ前記コントラスト差検出回 路の出力が所定のレベル以下になった時に合焦し

なった時に合焦信号を出力し前記画像抽出回路に次の画像抽出指令を行う合焦制御回路と、前記日 無制御回路の合焦信号に同期して前記1対のコントラスト検出回路の出力和とその時の前記画像 出回路が選択抽出した画像領域を同時にメモリしていき前記2次元受光素子の全分割領域での合焦 操作終了後に得られた出力和の中でその出力が最大となる画像領域に再度合焦させるように前記合 無制御回路に指令を出す合焦判定回路とを含んで 構成される。

本発明のオートフォーカス顕微鏡は、下記A~ Eを含んで構成される。

- A. 接眼鏡簡部を有する第1の光学系と、前記第 1の光学系から前焦点後焦点が状態で結像させる光路差プリズムを有する第2の光学系と、前 記第2の光学系の2つの結像面におのおの検出 領域が等しくなるように配置された1対の2次 元受光素子とで構成された光学ユニット
- B. 前記光学ユニットを光軸方向に移動するスケールを有する 2 ステージ

たと判断し前記光学ユニットを停止させる合無制 御回路とを含んで構成される。

本発明のオートフォーカス顕微鏡は、対物鏡筒 部を有する第1の光学系と、前記第1の光学系か ち前焦点後焦点の状態で結像させる光路差プリズ ムを有する第2の光学系と、前記第2の光学系の 2 つの結像面におのおの検出領域が等しくなるよ うに配置された1対の2次元受光素子と、前記第 1の光学系、第2の光学系おおび2次元受光素子 で構成された光学コニットを光軸方向に移動され る駆動機構と、前記1対の2次元受光素子それぞ れの検出エリアを格子状に等分割し対応する同一 領域を順次抽出する1対の画像抽出回路と、前記 1 対の画像抽出回路それぞれで抽出された画像に 対して隣り合う画案の出力差の絶対値を積分する 1 対のコントラスト検出回路と、前記1 対のコン トラスト検出回路の出力差を求めるコントラスト 差検出回路と、前記コントラスト差検出回路の出 力に応じて前記光学ユニットを移動させ前記コン・ トラスト差検出回路の出力が所定のレベル以下に

- C. 前記光学ユニットの1対の2次元受光素子から任意の同一領域を抽出する1対の画像抽出回路と、前記1対の画像抽出回路それぞれで通像に対して隣り合う画素の出力差の絶対値を積分する1対のコントラスト検出回路の出力差を求めるコントラスト検出回路と、前記光学ユニットを移動させ前記1対のコントラスト検出回路の出力が共に所定のレベル以上であり、かつかいよい方のよりになった時に合無信号を出するまートフォーカスコントをするオートフォーカスコントを対し回路とを有するオートフォーカスコントの目標を開発したでありませがある。
- D. 測定対象物を載せスケールを有するXYステージ
- E. 前記オートフォーカスコントローラに合焦領域の指定および合焦指令を行うと共に前記オートフォーカスコントローラからの合焦信号に同期してその時の 2 ステージの座標および合焦領域の X Y 座標を読み取り、前記 X Y ステージを

駆動させる信号処理部

(実施例)

次に、本発明の実施例について、図面を参照して詳細に説明する。

第1図は本発明の一実施例を示す構成図である。 本実施例は第1の光学系1,第2の光学系4お よび第2の光学系4の2つの結像面におのおの検 出領域が等しくなるように配置された1組の2次 元受光素子6,6.で構成された光学ユニット7 と、駆動機構8と、1対の2次元受光素子6, 6′から顕微鏡視野の同一領域を抽出する1対の 画像抽出回路 9 , 9 ′ と、 1 対の画像抽出回路 9, 9'で抽出された画像それぞれに対して隣り 合う画素の出力差の絶対値を積分する1対のコン トラスト検出回路10、10′と、1対のコント ラスト検出回路 1 0 , 1 0 ′ の出力差を求めるコ ントラスト差検出回路11と、コントラスト差検 出回路11の出力に応じて光学ユニット7を移動 させ1対のコントラスト検出回路10。10′の 出力が共に所定のレベル以上であり、かつコント

能である。

第3図は本発明の他の実施例を示す構成図である。 本実施例は光学ユニット7と駆動機構8と、2 次元受光素子6,6′の検出エリアを格子状の領 域 6-1~6-16に等分割し対応する同一領域 を顧次抽出する1対の画像抽出回路15と、1対 の画像抽出回路15それぞれで抽出された画像に 対して隣り合う画素の出力差の絶対値を積分する 1組のコントラスト検出回路 16と、1対のコン トラスト検出回路16の出力差を求めるコントラ スト差検出回路17と、コントラスト差検出回路 17の出力に応じて光学ユニット7を移動させコ ントラスト差検出回路17の出力が所定のレベル 以下になった時に合焦信号を出力し画像抽出回路 15に次の画像抽出指令を行う合無制御回路18 と、合焦制御回路18の合焦信号に同期して1対 のコントラスト検出回路 1 6 の出力和とその時の 画像抽出回路15の選択画像領域6-1~6-16を同時にメモリしていき2次元受光素子6, 6′の全分割領域6-1~6-16での合焦操作

ラスト差検出回路 1 1 の出力が所定のレベル以下になった時に合焦したと判断し光学ユニット 7 を 停止させる合焦制御回路 1 2 とを備えている。

第2図は、第1図で示したオートフォーカス顕 敬鏡によるオートフォーカス操作を説明するため の平面図である。

終了後に得られた出力和の中でその出力が最大となる画像領域に再度合焦させるように合焦制御回路 18に指令を出す合焦判定回路19とを備えている。

第4図は、第2図におけるコントラスト検出回路16およびコントラスト差検出回路17の合焦操作時における出力特性を説明するためのブラフを示す図である。

光学ユニット7を移動させ作動距離を変えると前焦点におけるコントラスト出力20 および後焦点におけるコントラスト出力21 がそれぞれ増減し、合焦位置24 においてコントラスト差出力22はゼロ、またコントラスト和出力23は最大となる。

第5図は、第3図で示したオートフォーカス顧 敬鏡のオートフォーカス操作を説明するための平 面図である。

顕微鏡視野13の中央からずれた位置にある対象物14に対して例えば、顕微鏡視野13を16分割して分割されたそれぞれの領域6-1~6-16で順次合無させていくと、合焦時における2

つのコントラスト出力の和は領域6-7で最大となり、合焦判定回路19の動作により最終的な焦点合わせは領域6-7で行うことになる。これにより、顕微鏡視野13の中央からずれた位置にある対象物14に対しても正確に合焦させることができる。

第6図は本発明のさらに他の実施例のオート フォーカス顕微鏡を用いた三次元形状測定装置を 示す構成図である。

本実施例は光学ユニット 7 と、光学ユニット 7 を光軸方向に移動するスケールを有する 2 ステージとして作用する駆動機構 8 と、光学ユニット 7 の 1 対の 2 次元受光素子 6 , 6 , から任意の同一領域を抽出する 1 対の画像抽出回路 3 0 と、1 対の画像抽出回路 3 0 それぞれで抽出された画像に対して) はのコントラスト検出回路 3 1 と、1 対のコントラスト検出回路 3 1 と、1 対のコントラスト検出回路 3 1 と、カラストを後出回路 3 2 と、コントラストを検出回路 3 2 の出力に応じて光学ユニット 7 を移動させる 2 の出力に応じて光学ユニット 7 を移動させる

座標を読み取ることにより三次元形状を測定できる。

第9図は第12図で示す三次元形状測定装置で測定できる測定対象物の他の一例であるリードフレーム38の顕微鏡撮影の平面図である。リードフレーム38の各足の高さ測定を行う場合、リードのピッチに合わせて隣りのリードと重ならない適当な画像抽出領域39を設定し順次合焦させることによりリードフレーム38のそれぞれのリードの高さを測定することができる。

(発明の効果)

本発明のオートフォーカス顕微鏡は、オートフォーカス用コントラスト信号検出のために顕微鏡視野に対応して2次元の受光素子を設け、さらに画像抽出回路により顕微鏡視野内の任意の領域でオートフォーカス動作を行うことにより中央部から位置ずれした対象物に対しても位置調整することなく確実に合無させることができるという効果がある。

本発明のオートフォーカス顕微鏡は、オート フォーカス用コントラスト信号検出のために顕微 ントラスト検出回路31の出力が共に所定のレベル以上でありかつコントラスト差検出回路32の出力が所定のレベル以下になった時に合焦信号ートフォーカスコントローラ34(以下コントローラ34にで構成であると外す)と、測定対象物を載せるスケールを有するXYステージ35と、コントローラ34の上位に位置しコントローラ34に合無損失の時の駆動機構8によるの合焦信号に同期してその時の駆動機構8によるの合焦信号に同期してその時の駆動機構8によるの合焦信号に同期はXY平原を読み取動る2軸座標認識機能と、XYステージ35を駆動させる機能を有する信号処理部36とを備えている。

第7図は、第6図で示す三次元形状測定装置で 形状測定を行う測定対象物の一例の斜視図、第8 図は第7図で示す対象物37の顕微鏡撮影図を示 した平面図である。

いくつかの段差をもつ対象物 3 7 に対して 顕微 鏡視野 1 3 を例えば 1 6 分割して分割したそれぞ れの領域 6 - 1 ~ 6 - 1 6 で合焦させその時の 2

競視野に対応して 2 次元受光素子を設け、画像抽出回路により顕微鏡視野を分割しそれぞれの領域で順次オートフォーカス動作を行い最も強いコントラスト信号の得られる領域に合焦させることにより顕微鏡視野に対して小さな物体においても位置調整することなく正確に合焦させることができるという効果がある。

本発明のオートフォーカス顕微鏡を用いた三次元形状測定装置は、オートフォーカス用コントラスト信号検出に2次元受光素子を用い、さらに2次元受光素子の任意の領域で合焦させることにより顕微鏡視野内における対象物の三次元形状を微細に測定できるという効果がある。

4. 図面の簡単な説明

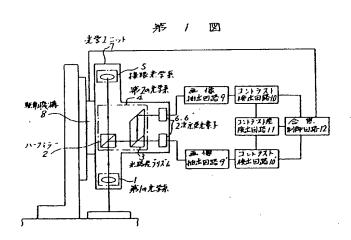
第1図は本発明の一実施例を示す構成図、第2 図は第1図に示す実施例を説明するための顕微鏡 の視野の図、第3図は本発明の他の実施例を示す 構成図、第4図は第3図に示すコントラスト検出 回路16およびコントラスト差検出回路17の合

特開平4-145406(フ)

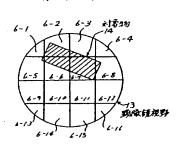
焦操作時の出力特性を説明するための図、第5図 は第3図で示す実施例のオートフォーカス操作を 説明するための顕微鏡の視野の図、第6図は本発 明のさらに他の実施例を示す構成図、第7図は第 6 図に示す三次元形状測定装置で形状測定を行う 測定対象物の一例を示す斜視図、第8図は第7図 に示す測定対象物37の顕微鏡撮影の平面図、第 9 図は第6 図の実施例の測定対象物の他の例を示 す平面図、第10図は従来のオートフォーカス顕 微鏡の構成図、第11図(a)および(b)は第10 図の光学ユニット44の顕微鏡視野を示す図でそ れぞれ対象物14が中央から外れた図および中央 に位置した図であり、第12図は従来のオート フォーカス顕微鏡を用いた三次元形状測定装置の 構成図、第13図(a)~(c)は第12図の光学ユ ニット7の顕微鏡視野を示す図でそれぞれ1次元 受光素子40,40′に対応してユニットAが位 置した図、ユニットBが位置した図およびユニッ トA、Bが位置した図、第14図は第12図に示 す三次元測定装置でリードフレーム58の形状剤 定を行う場合の顕微鏡視野を示す図である。

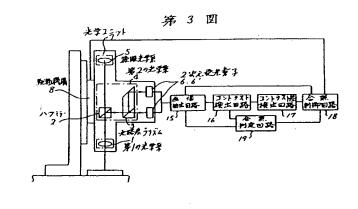
1……第1の光学系、2……ハーフミラー、 3 ……光路差プリズム、 4 ……第2の光学系、 5 ……接眼光学系、6,6 ~ ……2次元受光素子、 7,44……光学ユニット、8……駆動機構、9, 9'. 15……画像抽出回路、10,10',16, 41.41′,50……コントラスト検出回路、 11.17.42.51……コントラスト差検出 回路、12.18.43,52……合焦制御回路、 13……顕微鏡視野、14,37……対象物、20 ……前焦点におけるコントラスト出力、21…… 後焦点におけるコントラスト出力、 2 2 ……コン トラスト差出力、23……コントラスト和出力、 2 4 ……合焦位置、3 4, 5 3 ……オートフォー カスコントローラ、35.54……XYステージ、 36,55……信号処理部、38……リードフ レーム、 3 9 ……画像抽出領域。

代理人 弁理士 内 原 習

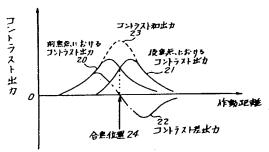


港 2 図



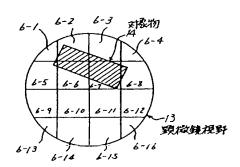


第4 圆

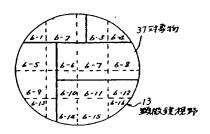


特開平4-145406(8)

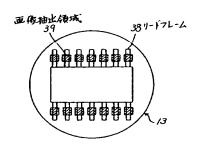
第 5 図

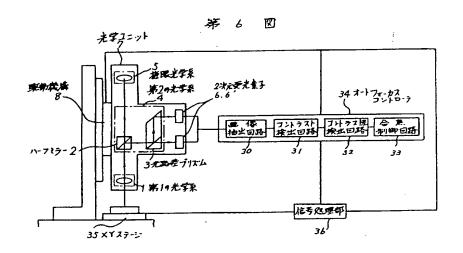




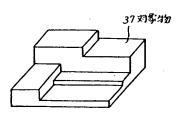


第9图



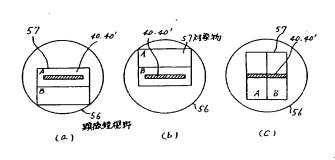






狩開平4-145406 (9) →

第 10 图 表字2-71 接眼光学系 第20世界 第20世界 12157月景 合便 按此回路 17157月景 合便 按此回路



第 13 图

